(54) SEMICONDUCTOR DEVICE

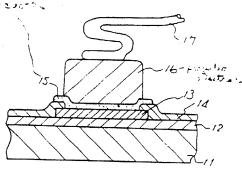
(11) 56-26446 (A)

13 11-

(11) 56-26446 (A) (43) 14.3.1981 19 JP (21) Appl. No. 54-101710 (22) 9.8.1979 (71) NIPPON DENKI K.K. (72) KEIJIROU NAKATANI (51) Int. Cl³. H01L21 60,H01L23 48

PURPOSE: To prevent the occurrence of cracks by bending the tip of a wireless bonding lead in S-shape wherein pressure at the time of junction is absorbed.

CONSTITUTION: At the time of junction, the shape of the longitudinal side of a lead 17 is formed in S-shape for the part contacting with a projection electrode 16. Therefore, pressure at the time of junction is absorbed and cracks will not occur at a conductor 15 located under the projection electrode 16, a wiring leading section 13 and an insulating coating film 12 or the like and reliability will be improved. In this composition, the projection electrode 16 will also be eliminated.



75

437 /= 4

(19) 日本国特許庁 (JP)

追特許出願公開

12 公開特許公報 (A)

昭56-26446

50Int. Cl. 1 H 01 L 21/60 識別記号

庁内整理番号 6684-5 F 6684-5 F 母公開 昭和56年(1981)3月14日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

60半導体装置

②特 📱

頭 昭54-101710

22 155

图54(1979)8月9日

0発 明 者 中谷敬次郎

23/48

東京都港区芝五丁目33番 1.号日 本電気株式会社内

勿出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

仍代 理 人 弁理士 内原晋

明 組

- 1. 発明の名称 当選体部費
- 2. 特許額求の範囲

ワイヤレスポンディング用リードが 3 型形状を した部分を有することを特徴とする半導体装置。

3. 発明の評組な説明

本発明は半導体装置に係り、特にリード形状の 改良に関するものである。

半導体装置のワイヤレスポンディングに関しては通常、ナップ、突起電艦とリードとを要する。 従来集根団路にかいて最も一般的に用いられてきた回路増子と外部リードとの要硬方法はワイヤポンディング法であった。かかる万法を用いる時そこで用いられる集積回路は通常以下の知き構造を持っていた。即ち複数値の黒子をその内部に含むシリンジを構築業業機能と数集業の要硬用開孔を 旅いて、地鉄油膜(SIO: SI:N:)で乗われ、 放接統用額孔は内部配線用金属によって路線され 必要な電気的要読を与えられていた。かくの如き 内部配銀の終端部、即ち外部リードとの姿況増は 通常パッドと呼ばれ集装回路基根上の無辺部に配 養されていた。これらの内部配根及びパッド群の 材料には再電性、シリコンとのオーミック性、あ 加工性などが要求されるが、単一材料としてこれ らの長水全七を満足しりる金属はアルミニウムが 殆んど唯一の存在であることが知られている。呵 内部配線表面は適常、表面保護の目的で絶異物に よって被覆されている。この表面を覆はアルミニ ウム配線工程終了後、放集機図路表面を気相絶象 要法、スパッタリング法、東はブラスマ絶縁要法 によって安定な低電差兼額で一様に被覆し、しか る後はパッド部を開孔することによって実現され る。他方近年新たに注目を浴びているワイヤレス ポンディングに於いては外部接続用端子として。 金属突起(パンプ)を用意し、複数盤の金属外部 リードとの要視を同時に実現するというのが特徴

- 2 -

المواطع أواللا الا

10

15

である。かかる金属パンプは前記ワイヤボンディング用の通常構造のパッド部上にTI-Pt-Au。Cr-Cu-Auなどの金属構成を持って実現するのが通常であった。ことでTI.Crはパンプと表面被優絶無膜(SIOI.SIIN。)との恋看性を保証されること、Auは電気メッキによって容易に突起が実現でき、化学的に安定な金属である。のPICuは配調金属であるAIと変配金属であるAuとの直接要性によるパーブルブレーグキの原性合金の出境を避けさしめるために用いられている。

ここに設明をかえた従来のワイヤレスポンディング用集積回路のパンプ周辺の環査を装1 図で示す。 学事体基報1 は絶縁被膜2 で優われ、その絶職被擬にアルミュウェのパッド3 が設けられ、飲パッド上面に長面促緩終4 と密着 使化用金属と離産用金属とから成る導電体5 と金属パンプもが形成されている。かかる構造の学事体装置にワイヤレスポンディングをほどこず瞬には、先十数パンプに接続されるペミリード7 をはパンプに接続

るりード構造に提供することにある。

さてここで本発明の実施に築してその前提となるのはリードフレームの形状である。 ポンディングの数突起電影と姿敵させるべき先端部をたて断面で見て3提復透になるリードを形成する。この場合化学的腐食法もしくは虚板的押し抜き途で容易に形成できりる。

以下に本発明の一実施例を第2回にて収明する。 半導体基板11は、純素被膜12で度われ、その 純素被膜上にアルミニケムのパッドが似けられ、 はパッド上面に表面保銀膜14と密意強化用金属 と歴髪用金属とから成る導電体15と金属パンプ 16が形成され、そしてリード17により業候される。

次に第3図は本発明の他の果恵例の新由図である。 府配実施例との通いは金属パンプ16を省いた点である。

本発明によれば、ボンディデデの原列行為無及 び圧力のうち、特任企動に對して、 シンカ果を解解するよ為 17838356- 26416(2)

本発明の第一の目的は電気的、機械的に安定な フィヤレスポンディング用リードを提供すること にある。

本発明の第二の目的はポンディングの際加わる 20 圧力を吸収しうるストレス・リリーフの役目をす

> 体及び保護膜に加わる圧力を弱めることができ、 その簡果信頼性上の問題となるクラックの防止が できた。又たて新面で見て3型となる部分は突起 電極と要続されない部分にある場合、ではりァン ディングの際加わる熱及び圧力のうち、毎に圧力 に対しストレス リリーフの役目をはたし、その 結果突起電値との接続がうまくいかなかったり、 又低強度という問題を皆無にした。

4. 図面の簡単な説明

10

第1 図は定来の構造を示す単純体装置の断面図であり、第2 図は本発明の一実施例を示す断面図であり、第3 図は本発明の他の実施例を示す断面図であり、いずれも単純体装置のバンブ近得を示す。図面中間一件号は同一又は相当部分を示するのとする。

□に歩いて、

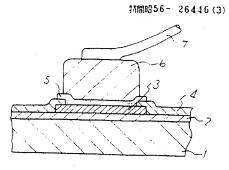
1,11,21……半導体系表、2,12,22……会 機製器、3,13,23……配切引き出し応(パッド) 1.15を記載 保護製、5,15,25……導電体、 1 (

15

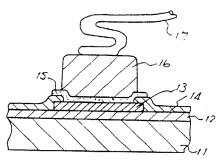
2 Ç

6 , 1 6 … … 奥起賃帳でパンプ)、 7 , 1 7 , 2 7 … … リード。

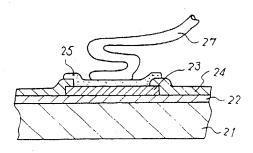
代理人 弁理士 内 原 晉



· 有 : []



第 2 ②



第3页